

國立交通大學  
光電工程研究所

碩士論文

垂直入射移相干涉術測量物體二維階高及折射  
率分佈

A Method for Measuring the Two-Dimensional  
Depth and Refractive Index Distribution by Using  
Normal Incidence Phase-Shifting Interferometry

研究生：楊惠婷

指導教授：蘇德欽

中華民國九十五年六月